

XP132A1275SR は生産中止品です。

XP132A1275SR

TOREX

JTR1108-001a

パワーMOS FET

■概要

XP132A1275SR は、低オン抵抗、超高速スイッチング特性を実現した P チャネルパワーMOS FET です。

スイッチング速度の高速化ができ、セットの高効率化、省エネルギー化を図ることが可能です。

パッケージはパワーミニモールド SOP-8 を使用しており高密度実装を可能にしています。

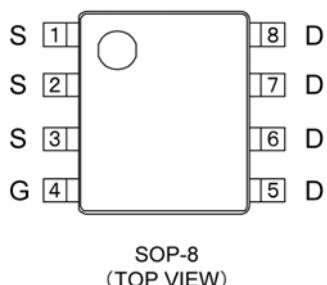
■用途

- ノートブック PC
- 携帯電話
- オンボード電源
- Li イオン電池

■特長

低オン抵抗	: $R_{ds(on)}=0.075\Omega$ ($V_{gs}=-4.5V$)
	: $R_{ds(on)}=0.115\Omega$ ($V_{gs}=-2.5V$)
超高速スイッチング	
駆動電圧	: -2.5V 駆動
P チャンネル パワーMOS FET	
DMOS 構造	
SOP-8 パッケージ	

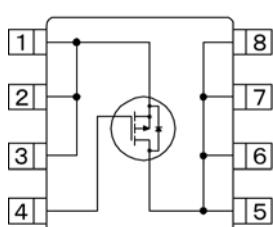
■端子配列



■端子説明

端子番号	端子名	機能
1~3	S	ソース
4	G	ゲート
5~8	D	ドレイン

■等価回路



P チャネル MOSFET
(1 素子内蔵)

■絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{dss}	-20	V
ゲート・ソース間電圧	V_{gss}	± 12	V
ドレイン電流 (DC)	I_d	-5	A
ドレイン電流 (パルス)	I_{dp}	-20	A
逆ドレイン電流	I_{dr}	-5	A
許容チャネル損失 *	P_d	2.5	W
チャネル温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C

*ガラスエポキシ基板実装

■電気的特性

DC 特性

T_a = 25°C

項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレイン遮断電流	Idss	V _{ds} =-20V, V _{gs} =0V	-	-	-10	μA
ゲート・ソース間漏れ電流	I _{gss}	V _{gs} =±12V, V _{ds} =0V	-	-	±1	μA
ゲート・ソース間カットオフ電圧	V _{gs(off)}	I _d =-1mA, V _{ds} =-10V	-0.5	-	-1.2	V
ドレイン・ソース間オン抵抗 **	R _{ds(on)}	I _d =-3A, V _{gs} =-4.5V	-	0.06	0.075	Ω
		I _d =-3A, V _{gs} =-2.5V	-	0.092	0.115	Ω
順伝達アドミタンス **	Y _{fs}	I _d =-3A, V _{ds} =-10V	-	8	-	S
ボディドレインダイオード 順方向電圧	V _f	I _f =-5A, V _{gs} =0V	-	-0.85	-1.1	V

** パルステスト

ダイナミック特性

T_a = 25°C

項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力容量	C _{iss}	V _{ds} =-10V, V _{gs} =0V f=1MHz	-	770	-	pF
出力容量	C _{oss}		-	440	-	pF
帰還容量	C _{rss}		-	180	-	pF

スイッチング特性

T_a = 25°C

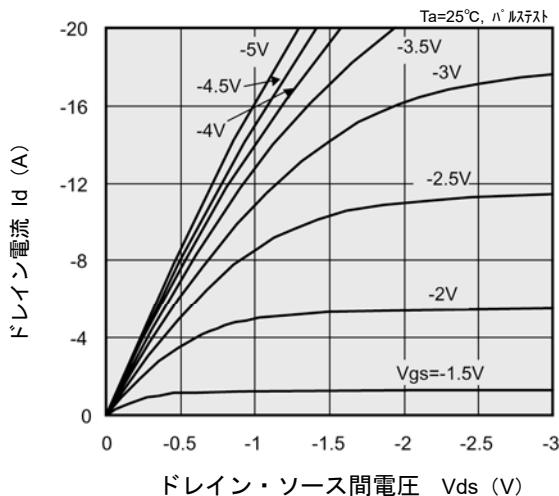
項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ターンオン遅延時間	t _d (on)	V _{gs} =-5V, I _d =-3A V _{dd} =-10V	-	10	-	ns
上昇時間	t _r		-	25	-	ns
ターンオフ遅延時間	t _d (off)		-	45	-	ns
下降時間	t _f		-	40	-	ns

熱特性

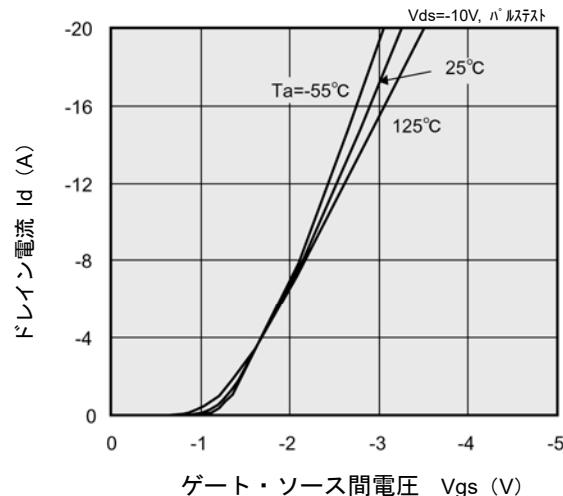
項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
熱抵抗(チャネル一周围)	R _{th} (ch-a)	ガラスエポキシ基板実装	-	50	-	°C/W

■ 特性曲線

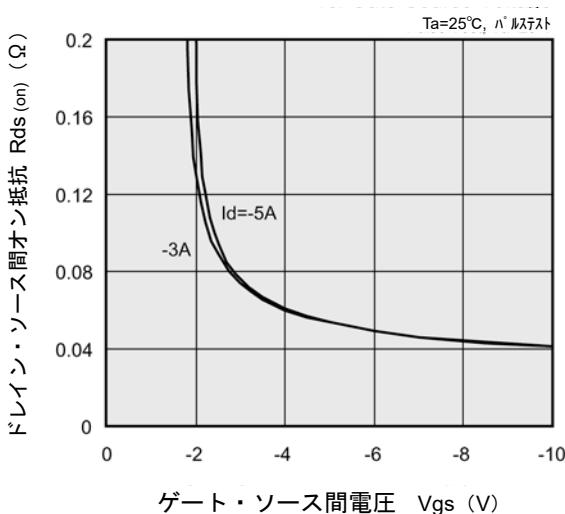
(1) ドレイン電流ードレイン・ソース間電圧 特性例



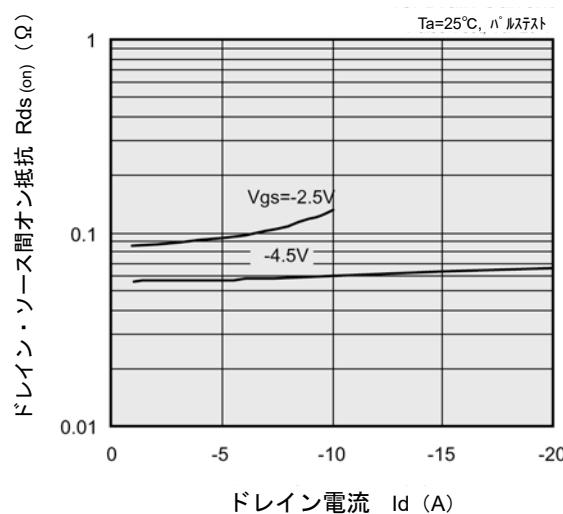
(2) ドレイン電流ーゲート・ソース間電圧 特性例



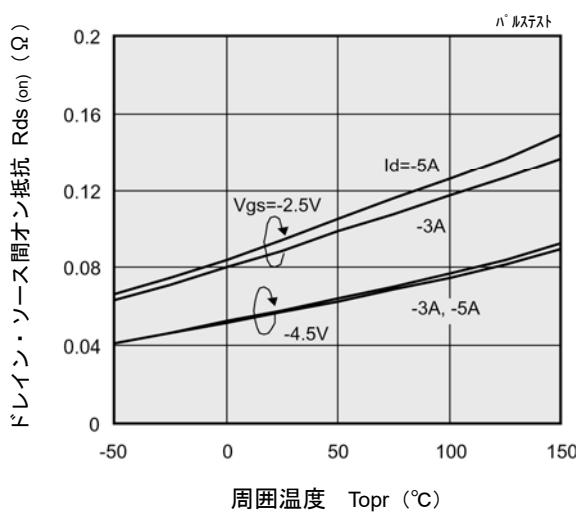
(3) ドレイン・ソース間オン抵抗ーゲート・ソース間電圧 特性例



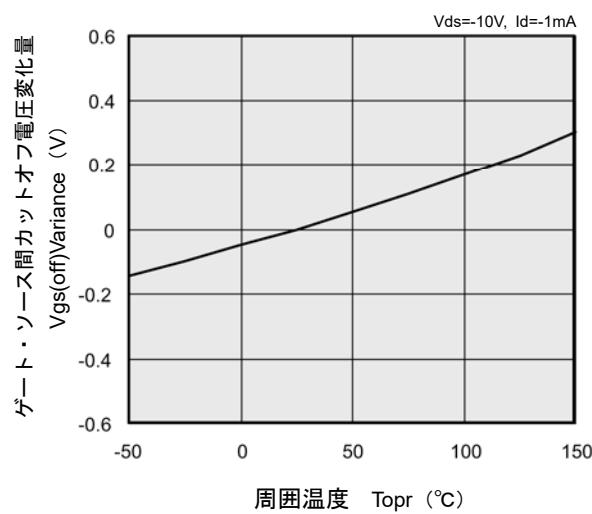
(4) ドレイン・ソース間オン抵抗ードレイン電流 特性例



(5) ドレイン・ソース間オン抵抗ー周囲温度 特性例

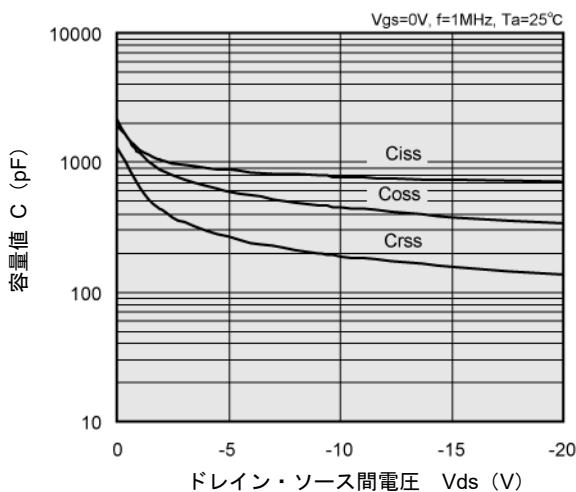


(6) ゲート・ソース間カットオフ電圧変化量ー周囲温度 特性例

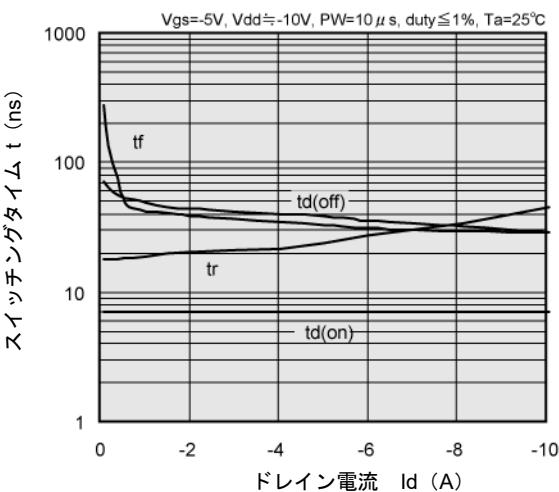


■ 特性曲線

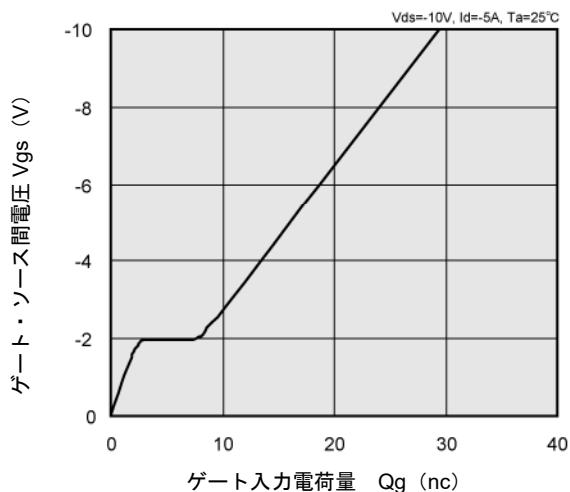
(7) 容量値 - ドレイン・ソース間電圧 特性例



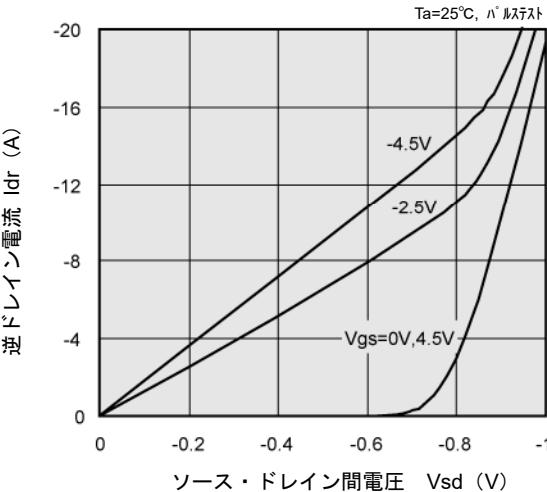
(8) スイッチングタイム - ドレイン電流 特性例



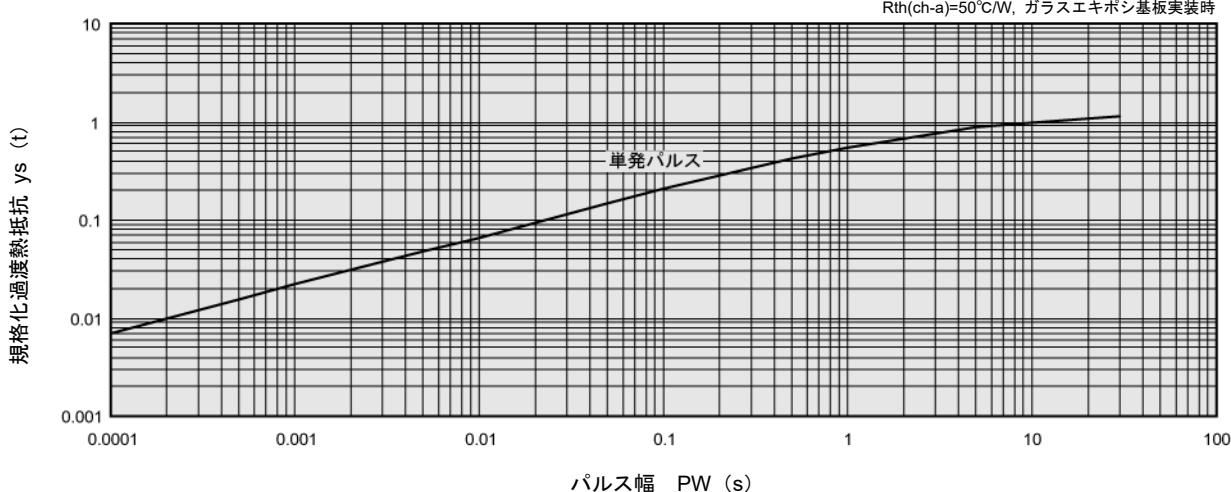
(9) ゲート・ソース間電圧 - ゲート入力電荷量 特性例



(10) 逆ドレイン電流 - ソース・ドレイン間電圧 特性例



(11) 規格化過渡熱抵抗 - パルス幅 特性例



1. 本書に記載された内容(製品仕様、特性、データ等)は、改善のために予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、その最新情報を当社または当社代理店へお問い合わせ下さい。
2. 本書に記載された技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するものであり、工業所有権、その他の権利に対する保証または許諾するものではありません。
3. 本書に記載された製品は、通常の信頼度が要求される一般電子機器(情報機器、オーディオ／ビジュアル機器、計測機器、通信機器(端末)、ゲーム機器、パーソナルコンピュータおよびその周辺機器、家電製品等)用に設計・製造しております。
4. 本書に記載の製品を、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を脅かす恐れのある装置やシステム(原子力制御、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、生命維持装置を含む医療機器、各種安全装置など)へ使用する場合には、事前に当社へご連絡下さい。
5. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。
6. 保証値を超えた使用、誤った使用、不適切な使用等に起因する損害については、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
7. 本書に記載された内容を当社に無断で転載、複製することは、固くお断り致します。

トレックスセミコンダクター株式会社